Search Notes

A 1		• 1		4 4	B 1 -
Appl	1021	100	חחיו	TPAL	NΛ
ועעה	Ivai	1011	~~		110.

10/799,961 Examiner

HOFFMAN ET AL.
Art Unit

Applicant(s)/Patent under Reexamination

William Kraig

2815

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
257	43, 59	10/23/2007	WFK
257	63, 72	10/23/2007	WFK
257	e29.068	10/23/2007	WFK
438	85, 104	10/23/2007	WFK
		•	

INT	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner

	ARCH STRATEGY	Τ
	DATE	EXMR
East Search	10/23/2007	WFK
Google Search	10/23/2007	WFK
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		